## 19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報 (A)

昭58-35956

⑤ Int. Cl.³H 01 L 25/04 21/58

識別記号

庁内整理番号 7638—5 F 6679—5 F ❸公開 昭和58年(1983)3月2日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

## **邻混成集積回路装置**

②特 願 昭56-134122

②出 願 昭56(1981)8月28日

⑫発 明 者 栗原保敏

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内 ⑫発 明 者 八野耕明

日立市幸町3丁目1番1号株式会社日立製作所日立研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

個代 理 人 弁理士 高橋明夫

#### 明 細 書

発明の名称 混成集積回路装置 特許請求の範囲

1. 板状又はフィルム状絶縁物と該絶縁物の第1 の主表面側に一体化された金属支持板と該絶縁物 の第1の主表面に対向する第2の主表面側に一体 化された実質的にモリブデンあるいはタングステ ンから成る金属板とを有し、該金属支持板と金属 板とが相互に熱的に結合されるとともに電気的に 分離され、該金属板上に複数の半導体素子ペントが導電性金属ソルダを介して固着されてなることを特徴とする混成集積回路装置。

発明の詳細な説明

本発明は混成集積回路装置に係り、特に大電力 容量の混成集積回路装置用絶縁基板に関する。

高出力トランジスタ等の半導体素子を複数個塔 載した混成集積回路装置(以下混成 I C)では、 数アンペア以上の主電流が流れるが、との際半導 体素子としてのトランジスタペレットは通常発熱 する。との発熱に起因する特性の不安定化や寿命 の加速的劣化を避けるため、トランジスタベレットが許容制限温度を越えて昇温するのを防止する 万法がとられなければならない。又、混成 I C に 塔載される回路素子、中でも半導体素子は他の回路素子と電気的に絶縁されなければならない場合が多い。さらに、高度な機能が要求される混成 I C では、塔載された回路素子が外部からの影響、とくに電磁波妨害を受けないようにするための方策や安全上の見地から、回路素子はその収納容器から電気的にしや断されていなければならない。

このような要請を満たすためには放熱性や電気 絶縁性に優れた絶縁基板が必要になる。このよう な絶縁基板を有する混成ICの一例として、第1 図に示す断面図のように、ヒートンンクとしての 役割を併せて担う銅のことき支持板1上に鉛ー場 系はんだ等からなる第1の金属層2を介してアル ミナ板3を固着し、このアルミナ板3上の所要的 に選択的に設けられた金属化層及び鉛ー場系はん だ等からなる第2の金属層4上にモリフデンやタ ングステンのようなスペーサ5を鉛ー場系はんだ 等を介して一体化された構造物が知られている。 この際、半導体素子 6 はスペーサ 5 上に鉛ー錫系 はんだにより接着される。

しかしながら、以上のごとき従来の絶縁基板を用いた混成ICでは、次のような未解決の課題が残されていた。即ち、鉛一錫系はんだの電気伝導率は一般に導体として用いられる銅、アルミニウム、銀等に比べて小さいことや、鉛一錫系はんだを熱融着する際はんだ層内にボイドが発生するがこのボイドの存在により、混成ICの主要な電流路となる第2の金属層4の電気抵抗が大きくなる。この抵抗成分が大きいほど混成ICの電力損失が増大するともに電気的なスイッチングスピードの低下が著しくなる。この問題は大容量の混成ICほど深刻である。

この欠点を改良した混成 I C として、第 2 図に示すように、スペーサ 5 と第 2 の金属層 4 間に銅のことき導体板 8 を追加した構造が知られている。この際導体板 8 とスペーサ 5 は第 3 の金属層 9 で一体化されている。この場合は導体板 8 の存在に

よつて電気抵抗の増大、即ち電力損失の増大及びスイッチングスピードの低下を防止する点では有効であるが、部品点数が増えるとともに混成集積回路装置の組立工数が増すなど経済性の点ではなれてある。又、導体板8とアルミナ板3との一体化部は発熱体となる半導体素子6に近接しているため熱ストレスを受けやすい。この際銅の熱膨保数(18×10°°/℃)とアルミナのそれ(6.3×10°°/℃)とは差が大きく、一体化部の熱疲労が進行しやすい。この問題は一体化部の面積が大きいほど深刻である。

本発明は前述の欠点を改め、放熱性を損なわず に、電流路の電気抵抗の増大を防止し、併せて部 品点数の少ない簡素を構成の混成ICを提供する ことを目的とする。

以上の目的を達成してなる本発明の混成集積回 路装置は、少くとも板状又はフィルム状絶縁物、 該絶縁物の第1の主表面側に一体化された金属支 持板、そして該絶縁物の第1の主表面に対向する 第2の主表面側に一体化された金属板とから構成

され、該金属支持板と金属板とが相互に熱的に結合されるとともに電気的に分離された構造物において、該金属板がモリブデン又はタングステンあるいはこれらを主成分とする合金材・タラッド材からなり、該金属板上に複数の半導体素子ペレットが導電性金属ソルダを介して固着されることを特徴とする。

第3図は前述の本発明の特徴をさらに詳細に説明するための具体例である。同図において、11は金属支持板12との間に絶縁物13を介して安 着材14,15により一体化されたモリブデンからなる金属板であり、複数等ははタングステンからなる金属板であり、複数等の金属メルタ(図示せず)により固着される。金属支持板12としては放熱性が良い点をのががまれての知き金属であったが、要なら鉄ーニッケル系合金材あるいはがまない。絶縁物13としては強維であったが、空化アルミニウム、窒化アルミナ、窒化シリコン、酸化ペリリウム等絶縁 性や熱伝導性に優れるセラミクス板又はボリイミト系樹脂やシリコーン系樹脂等のような樹脂フィルムが使用できる。接着材14,15としてセラミルムが使用できる。接着材14,15としてラミルムを機合してある。接着材14,15としてラミルなの場合は、一個人の金属とのである場合は、一個人の大きののないが、また、一個人の大きのである。また、一個人の大きののないが、また、一個人の大きのないが、表面に金属ソルダとのないである。また、一個人の大きのないが、表面に金属ソルダとのないで、表面に金属ソルダとのないで、表面に金属、アルダとのないで、表面に金属ソルダとのないで、表面に金属、アルダとのないで、表面に金属、アルダとのないで、表面に金属、アルダとのないで、表面に金属、アルダとのないで、表面にないで、大きなの発熱量に応じて決定されるべきもので、

以上の構成によれば、モリブデンやタングステンの熱膨張係数(モリブデン: $4.9 \times 10^{-6}/\mathbb{C}$ ,タングステン: $4.5 \times 10^{-6}/\mathbb{C}$ )がセラミクス板のそれ(アルミナ: $6.3 \times 10^{-6}/\mathbb{C}$ ,窒化シリコ

ン: 3.5 × 1 0<sup>-6</sup> / ℃ ,窒化アルミニウム: 4.8 × 10<sup>-6</sup>/℃,窒化ポロン:1.4×10<sup>-6</sup>/℃,炭化シ リコン: 4×10<sup>-6</sup>/℃,酸化ベリリウム: 7.6× 10℃/℃)に近接しているため、これらの一体化 部における熱疲労を防止できる。又、絶縁物13 が樹脂の場合はモリブテンやタングステンとの熱 膨張係数差が大きいが、これら樹脂は軟らかくそ れ自体で熱歪を吸収するため一体化部の熱疲労は 起りにくい。加えて金属板11としてのモリブデ ンやタングステンが混成ICの主要な電ת路とし ての役割を担い、半導体素子が金属板11上に直 接搭載されるため抵抗成分の増大を避けることが できる。さらに金属板11上に複数個の半導体素 子6が搭載され、かつ金属板11も絶縁物13に 直接一体化されるため部品点数の低減や工数の低 滅に多大の寄与をする。なお、これら金属板の熱 膨張係数は半導体素子6の材料であるシリコンの それ(~3×10<sup>-6</sup>/℃)に近接しているため、熱 疲労を防止し得ることは当然であり、したがつて 従来構造において必要としたスペーサ 5 は不要と

なる。

以下、本発明を実施例により更に詳細に説明す Z .

#### 実施例1

本実施例では5A級整流回路モジュールに適用 した場合を説明する。

このモジュールは、第4図に示すように、表面 にニッケルめつきを施した幅32mm, 長さ60mm, 厚さ 1.6mmの銅支持板 2 1 と、両面に湿式法にょ つて形成したタングステン層とその上にめつきに よつて形成したニッケル層からなる金属化領域を 有する幅 25mm, 長さ 30mm, 厚さ 0.6mmのアル ミナ板22と、表面にニッケルめつきを施した幅 22mm, 長さ12mm, 厚さ0.5mmのモリプデン板 23を鉛ー鯣系はんだ24,25を介して一体化 した構造を有する。モリブデン板23上にはシリ コンダイオードペレット 2 6 をそれぞれ 2 値づつ **鉛ー錫ー銀系はんだ(図示せず)を介して固着し、** 所定の電気配線、樹脂モールド(図示せず)を施 して整流プリッジ回路を有するモジュールとした

ものである。

本モジュールのダイオードペレット26と銅支 持板21間の熱抵抗は0.35℃/W と第2図に示 すと同様のモジュールに比べて孫色のない値が得 られた。これは、モリプデン板そのものの放熱性 (熱伝導率: 0.35 cal / cm·℃·s ) は銅のそれ (0.94 cal / cm·C·s) に比べて必ずしも良く はないが、実質的にモリブデン板 2 3 が導体の役 割を担うため、第2図における導体板8が不要な こと、2個のダイオードペレット26は広面積の モリプデン板23に搭載されているためペレット からの発熱を広げるのに有効な構造になつている こと、そして熱伝導性の左程よくないはんだ(熱 伝導率: 0.0 6 8 cal / cm·℃·s) の使用を軽減 できること、により総合的にモジュールとしての 放熟性を向上し得たものと考えられる。

又、本実施例のモジュールの電力損失は実質的 に第2図の構造の場合と同等であることが確認さ れた。これは主要な電流路が厚いモリブデン板 23で構成されているため、電気抵抗の増大を避 け得た結果と考えられる。さらに、モリブデン板 23上にダイオードペレット26を複数個搭載で きしかも部品数を低減できるため、工数の低減ひ いては経済性の向上をはかり得ることが確認され た。なお、本モジュールに、室温(5分)ー +150℃(25分)-室温(5分)--55℃(5分) ……… の熱サイクルを500回、そしてダイオー ドペレットに断続通電して50℃の温度変化を 20,000 サイクル与えたが、アルミナ板 2 2 とモ リプデン板23間の接着部には何等の異常も見出 されなかつた。これは両者の熱膨張係数が近接し ているため熱疲労を生じにくい構成になつている ととに起因している。

#### 実施例2

本実施例では前記実施例1と同様であるが、モ リブデン板23の代りに表面にニツケルめつきを 施した同寸法のタングステン板を用いたものであ

本モジュールの放熱性、電力損失、経済性そし て耐熱疲労性は前記実施例1とほぼ同等であつた。 この理由は前記実施例1と同様である。 実施例3

本実施例では50A級インバータの電流制御パ ワーモジュールについて説明する。

本モジュールは第5図に示すように、表面にニ ッケルめつきを施した幅 28mm, 長さ 90mm, 厚 さ3mmの銅支持板31と、湿式法によつて形成 したタングステン層およびその上にめつき法で形 成したニツケル層からなる金属化領域を両面に (ただし上面においては選択的に)有する幅20 mm, 長さ30mm, 厚さ0.5mm のアルミナ板32 と、これら金属化領域の半導体素子搭載部に配置 された厚さ 0.5mmのモリブデン板 3 3 と、金属化 領域の他の部分に配置されたアルミニウムをクラ ツドした鉄ーニッケル合金板34,35,36と をそれぞれの間に鉛ー錫系はんだ37,38, 39を介して一体化した構造を有する。なお、(a) は平面図であり、(b)は(a)におけるA-A'での断面 図である。モリプデン板33上にはシリコントラ ンジスタペレットを4個、そしてシリコンダイオ

とが確認された。これは、前記実施例1と同様の 理由によりモジュール内でのスイッチング動作が 正常になされたためである。なお、本実施例モジ ュールにおいても前記実施例1と同様の経済的効 果が認められた。

以上、本発明を実施例により説明したが、本発明はこれらのみに限定されるものではなく、例えば次のような構成の場合でも本発明の効果ないし利点を享受できる。

- (1) 金属支持板とモリフデン又はタングステン板からなる金属板とが樹脂物からなる絶縁物を介して一体化されているような場合。この場合でも、金属板には複数値の半導体素子が搭載されることには変りない。
- (2) 金属板上に複数個の半導体素子とともに他の 回路素子、例えば抵抗、コンデンサの如き素子 が併せて搭載された場合。
- (3) 金属板がモリプデンあるいはタングステンを 主成分として含む合金材あるいは他の金属薄層 を一体化したクラッド材である場合。

ードペレット1個(いずれもモリブデン板1枚当りの数)を鉛ー鯣ー銀系はんだを介して固着し、 所定の電気配線、樹脂モールド(図示せず)を施 して第6図に示す電気回路を有するモジュールを 得た。

をお、第6図において、101,102,103, 104はダイオード、201,202,203, 204,205,206,207,208はトランジスタ、301,302は抵抗である。

以上の構成で得たモジュールを5kVA級インバータに組込み、定格電力に対して150多の過負荷運転を試みたが、1,000時間の連続運転をしても正常に作動することが確認された。又、150多過負荷の断続運転を1000回試みた結果、正常な作動がなされた。以上のように安定した作動がなされたのはインバータの電力回路を担うモジュールの作動が安定になされたためであり、この理由は前記実施例1の場合と同様である。さらに、このインバータで、500Hz~5000Hz の周波数帯域での電流制御を試みたが正常に作動するこ

以上のように、本発明によれば次の効果ないし 利点を**亨**受できる。

- (1) 熱流経路に存在する部品点数を減らし、熱を 広げて伝達し、熱伝導性の左程よくないはんだ の使用量を減らすことが可能なため、総合的に 絶縁基板の放熱性を高めることができる。
- (2) 主要な電流路が厚い金属板で構成されている ため電気抵抗の増大を避けることができる。こ のことにより電力損失の低減やスインチングス ビードの低下防止をはかり得る。
- (3) 部品点数が少なく、したがつて製作工数を減らすことができるため、経済的効果が大きい。
- (4) 金属板としてモリプデン又はタングステンを 用いるため、絶縁物としてのセラミクス板との 一体化部の熱疲労を低減できる。

### 図面の簡単な説明

第1図および第2図は従来例を示す図、第3図ないし6図は本発明の実施例を示す図である。 12…支持板、13…絶縁物、11…金属板、6, 26…半導体素子。



